# Министерство науки и высшего образования РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Направление подготовки/специальность: 11.04.04 Электроника и наноэлектроника

Наименование образовательной программы: Теоретическая и прикладная светотехника

Уровень образования: высшее образование - магистратура

Форма обучения: Очная

## Оценочные материалы по дисциплине Проектирование и технология электронной компонентной базы

Москва 2024

#### ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗРАБОТАЛ:

Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

Сведения о владельце ЦЭП МЭИ

Владелец Мирошников Б.Н.

Идентификатор Rd4c7098c-MiroshnikovBN-eb38ec

Б.Н. Мирошников

Разработчик

#### СОГЛАСОВАНО:

Руководитель образовательной программы

MON N	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»			
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ			
	Владелец	Снетков В.Ю.		
	Идентификатор	Rb7ba3433-SnetkovVY-42adae29		

В.Ю. Снетков

Заведующий выпускающей кафедрой

1930 MOM	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»				
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ				
	Владелец	Боос Г.В.			
	Идентификатор	R4494501d-BoosGeorV-031c67c1			

Г.В. Боос

#### ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Оценочные материалы по дисциплине предназначены для оценки: достижения обучающимися запланированных результатов обучения по дисциплине, этапа формирования запланированных компетенций и уровня освоения дисциплины.

Оценочные материалы по дисциплине включают оценочные средства для проведения мероприятий текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Формируемые у обучающегося компетенции:

1. ПК-1 Способен осуществлять метрологическое сопровождение производства, проектирование и конструирование световых приборов и их составных частей

ИД-1 Определяет и реализует технические требования и задания на проектирование и конструирование световых приборов и их составных частей

#### и включает:

#### для текущего контроля успеваемости:

Форма реализации: Обмен электронными документами

- 1. КМ-2. Составление логической схемы, выполняющей логическую функцию используемую для управления освещением или индикацией (Домашнее задание)
- 2. КМ-3. Разработка схемы, выполняющей логическую функцию (Домашнее задание)

#### Форма реализации: Письменная работа

- 1. КМ-1 «Проверка знаний основ булевой алгебры» (Проверочная работа)
- 2. КМ-4. Проверочная работа на знания технологических процессов (Контрольная работа)

#### БРС дисциплины

#### 2 семестр

	Веса контрольных мероприятий, %				
Раздел дисциплины	Индекс	KM-1	KM-2	KM-3	KM-4
газдел дисциплины	KM:				
	Срок КМ:	4	8	12	15
Введение. Основные понятия и определения 3	ЭКБ.				
История развития.					
Основные понятия и определения ЭКБ. Истор	ия развития.	+			
Основы Булевой алгебры. Минимизация логических функций.					
Булевая алгебра			+	+	
Карты Карно			+	+	
Основные типы комбинационных устройств					
Основные способы преобразования кода.			+	+	
Сумматоры и вычитатели			+	+	

Интегральные триггерные устройства				
Тригтеры		+	+	
Счетчики на основе триггеров.		+	+	
Основные техпроцессов п/п электроники.				
Выращивание монокристаллов				+
Механическая обработка				+
Фотолитография				+
Легирование				+
Техпроцесс создания ИС.				
Основные документы. Технологические и маршрутные карты.				+
Описание, чтение составление карт.				+
Тенденции развития отрасли.				
Перспективы современного развития.				+
Bec KM:	15	25	25	35

\$Общая часть/Для промежуточной аттестации\$

#### СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

## I. Оценочные средства для оценки запланированных результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Индекс	Индикатор	Запланированные	Контрольная точка
компетенции		результаты обучения по	
		дисциплине	
ПК-1	ИД-1 <sub>ПК-1</sub> Определяет и	Знать:	КМ-1 «Проверка знаний основ булевой алгебры» (Проверочная работа)
	реализует технические	- Знать основы	КМ-2. Составление логической схемы, выполняющей логическую
	требования и задания на	технологических	функцию используемую для управления освещением или индикацией
	проектирование и	процессов создание	(Домашнее задание)
	конструирование световых	современных	КМ-3. Разработка схемы, выполняющей логическую функцию
	приборов и их составных	интегральных схем.	(Домашнее задание)
	частей	<ul> <li>Основы проектирования</li> </ul>	КМ-4. Проверочная работа на знания технологических процессов
		современных	(Контрольная работа)
		интегральных схем,	
		используемых в том числе	
		в источниках излучения и	
		системах управления	
		освещением.	
		Уметь:	
		- Проектировать системы	
		управления освещения	

#### II. Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания

#### КМ-1. КМ-1 «Проверка знаний основ булевой алгебры»

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Проверочная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 15

**Процедура проведения контрольного мероприятия:** Студент получает вариант проверочной работы, состоящий из 2-3 заданий. Самостоятельно в течение 2 академических часов выполняет задание и сдает преподавателю.

#### Краткое содержание задания:

- 1. Задание первое "Упростите логическую функцию и составьте таблицу истинности" по заданной функции
- 2. Задание второе "По таблице истинности составить карту Карно и записать функцию"

#### Контрольные вопросы/задания:

F F -		
Знать: - Основы про	ектирования	1.Проверка знаний основ проектирования
современных и	нтегральных	современных интегральных схем
схем, используемых	в том числе	
в источниках из.	злучения и	
системах	управления	
освещением.		

#### Описание шкалы оценивания:

#### Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 85

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

#### Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 75

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

#### Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

#### Оценка: 2

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

## KM-2. КМ-2. Составление логической схемы, выполняющей логическую функцию используемую для управления освещением или индикацией

Формы реализации: Обмен электронными документами

Тип контрольного мероприятия: Домашнее задание

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25

**Процедура проведения контрольного мероприятия:** 1. Студент получает индивидуальное задание; 2. Выполняет задание с использованием специализированного ПО; 3. Составляет отчет по заданию; 4. Сдает бумажный отчет прикладывая электронный файд проекта.

#### Краткое содержание задания:

• Составление логической схемы, выполняющей логическую функцию используемую для управления освещением или индикацией

#### Контрольные вопросы/задания:

Уметь: - Проектировать системы	1.Составление алгоритмов проектирования и
управления освещения	создания интегральных схем

#### Описание шкалы оценивания:

Оиенка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 85

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

#### КМ-3. КМ-3. Разработка схемы, выполняющей логическую функцию

**Формы реализации**: Обмен электронными документами **Тип контрольного мероприятия**: Домашнее задание

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25

**Процедура проведения контрольного мероприятия:** 1. Студент получает индивидуальное задание; 2. Анализирует заданную схему с указанием сфер применения подобных устройств. 3. Выполняет задание с использованием специализированного ПО; 4. Составляет отчет по заданию; 5. Сдает бумажный отчет прикладывая электронный файд проекта.

#### Краткое содержание задания:

Спроектировать схему, выполняющую заданную функцию.

#### Контрольные вопросы/задания:

Уметь: - Проектировать системы	1.Составление усложненных алгоритмов для
управления освещения	проектирования систем управления освещением.

#### Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 85

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

#### Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 75

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

#### Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

#### Оценка: 2

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

#### КМ-4. КМ-4. Проверочная работа на знания технологических процессов

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 35

**Процедура проведения контрольного мероприятия:** 1. Студент получает билет с 2 вопросами, связанными с различными технологическими процессами; 2. За полтора часа составляет письменный ответ на вопросы; 3. Сдает письменную работу.

#### Краткое содержание задания:

составлять алгоритмы создания интегральных схем

#### Контрольные вопросы/задания:

Знать: -	Знать	основы	1.Проверка знаний современных тенденций и
технологиче	еских	процессов	перспектив развития электроники и наноэлектроники
создание	CC	овременных	
интегральных схем.			

#### Описание шкалы оценивания:

#### Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 90

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

#### Оиенка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 75

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

#### Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

#### Оценка: 2

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

#### СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

#### 2 семестр

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

#### Пример билета

- 1. Электронная компонентная база. Определение, примеры. Развитие ЭКБ с развитием ИС. Закон Мура.
- 2. Технологический процесс создание ИС. Травление. «Сухое» травление.

#### Процедура проведения

1. Студент получает билет с 2 вопросами, связанными с материалом, пройденным в текущем семестре (один вопрос посвящен логическому проектированию, один вопрос технологическим процессам); 2. Дается не менее одного часа на подготовку ответа; 3. Студент вместе со ответом садится отвечать преподавателю; 4. Могут быть заданы дополнительные вопросы по билету и/или всему курсу обучения.

### I. Перечень компетенций/индикаторов и контрольных вопросов проверки результатов освоения дисциплины

**1. Компетенция/Индикатор:** ИД- $1_{\Pi K-1}$  Определяет и реализует технические требования и задания на проектирование и конструирование световых приборов и их составных частей

#### Вопросы, задания

- 1. Электронная компонентная база. Определение, примеры. Развитие ЭКБ с развитием ИС. Закон Мура.
- 2.Основные этапы проектирования ИС.
- 3. Логическое проектирование ИС. Карты Карно.
- 4. Логическое проектирование. Основные тождества булевой алгебры.
- 5. Логическое проектирование. Общие принципы «обратного» проектирования.
- 6.Логическое проектирование. Базовые логические элементы ТТЛ технологии
- 7. Логическое проектирование. Базовые логические элементы КМОП технологии.
- 8. Логическое проектирование. Принцип действия элемента И-НЕ в КМОП реализации.
- 9. Логическое проектирование. Принцип действия элемента ИЛИ-НЕ в КМОП реализации.
- 10. Логическое проектирование. Принцип действия элемента НЕ в КМОП реализации.
- 11. Логическое проектирование. Принцип уменьшения количества многовходовых элементов. Цель и реализация.
- 12. Технологический процесс создание ИС. Травление. «Сухое» травление.
- 13. Технологический процесс создание ИС. Травление. Ионное травление.
- 14. Технологический процесс создание ИС. Травление. Жидкостное травление. 15.
- 1. Технологический процесс создание ИС. Выращивание монокристаллов. Метод Чохральского.

16.

1. Технологический процесс создание ИС. Выращивание монокристаллов. Метод Вернейля.

17.

1. Технологический процесс создание ИС. Выращивание монокристаллов. Метод вертикально направленной кристаллизации.

- 18.Технологический процесс создание ИС. Выращивание монокристаллов. Метод зонной плавки.
- 19.Технологический процесс создание ИС. Фотолитография. Различия между позитивным и негативном фоторезистом.
- 20. Технологический процесс создание ИС. Методы обработки кремния
- 21. Технологический процесс создание ИС. Фотолитография. Виды экспонирования. 22.
- 1. Технологический процесс создание ИС. Фотолитография. Ошибки и недочеты при экспонировании.

#### Материалы для проверки остаточных знаний

1. Упрощение логической функции, составление таблицы истинности.

Ответы:

Заданная функция должна быть упрощена до минимального количества действий. Составлена таблица истинности.

Верный ответ: Рекомендуется по составленной таблице истинности провести проверку с использованием карт Карно.

2.Описание технологического процесса создания заданной полупроводниковой структуры на основе ТТЛ.

Ответы:

Описывается технологический маршрут создания структуры.

Верный ответ: Рекомендуется по возможности давать развернутый ответ способа реализации технологического маршрута. Если операции повторяются (например процессы литографии) можно описание маршрутов делать в сокращенном виде.

3.Описание технологического процесса создания заданной полупроводниковой структуры на основе ЭСЛ.

Ответы:

Описывается технологический маршрут создания структуры.

Верный ответ: Рекомендуется по возможности давать развернутый ответ способа реализации технологического маршрута. Если операции повторяются (например процессы литографии) можно описание маршрутов делать в сокращенном виде.

4.Описание технологического процесса создания заданной полупроводниковой структуры на основе КМОП.

Ответы:

Описывается технологический маршрут создания структуры.

Верный ответ: Рекомендуется по возможности давать развернутый ответ способа реализации технологического маршрута. Если операции повторяются (например процессы литографии) можно описание маршрутов делать в сокращенном виде.

5. Упрощение логической функции, используя карты Карно.

Ответы:

Заданная функция должна быть упрощена до минимального количества действий, используя оптимальный вариант выбора карт Карно. Составлена таблица истинности.

Верный ответ: Полученная функция должна быть проверена на минимальность на основе тождеств булевой алгебры

#### II. Описание шкалы оценивания

#### Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 90

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "продвинутого" уровня. Ответы даны верно, четко сформулированные особенности практических решений

Оценка: 4

#### Нижний порог выполнения задания в процентах: 75

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "базового" уровня. Большинство ответов даны верно. В части материала есть незначительные недостатки

#### Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50 Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "порогового" уровня. Основная часть задания выполнена верно. на вопросы углубленного уровня даны

поверхностные ответы.

Оценка: 2

*Описание характеристики выполнения знания:* Работа не выполнена или выполнена преимущественно неправильно. Не выполнены критерии получения оценки «3» или выше.

#### ІІІ. Правила выставления итоговой оценки по курсу

Оценка определяется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе для студентов НИУ «МЭИ» на основании семестровой и зачетной составляющих